

PAPER DETAILS

TITLE: Doğal Siyah Obsidyen Cevherleri İçin Yığılma Faktörlerinin Belirlenmesi

AUTHORS: Nil KÜÇÜK, Onur GEZER

PAGES: 872-880

ORIGINAL PDF URL: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/662831>

Doğal Siyah Obsidyen Cevherleri İçin Yiğılma Faktörlerinin Belirlenmesi

Nil Küçük, Onur Gezer

Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Bursa.

e-posta: nilkoc@uludag.edu.tr

Geliş Tarihi: 02.04.2017 ; Kabul Tarihi: 07.12.2017

Özet

Bu çalışmada, Artvin ve Van yöresinden çıkarılan doğal siyah obsidyen cevherleri kullanılmıştır. Her iki obsidyen cevherinin kimyasal kompozisyonları, sırasıyla bir enerji ayırmalı X-ışını floresan spektrometresi (EDXRF) ile bir dalga boyu ayırmalı X-ışını floresan spektrometresi (WDXRF) kullanılarak belirlenmiştir. Bu doğal örneklerin gama-ışını enerji soğurma yiğılma faktörleri (EABF) ile doz yiğılma faktörleri (EBF), 0,015–15 MeV foton enerji aralığında ve 0,5–40 mfp derinlik bölgesinde 16 çeşit nüfus etme derinliği için hesaplanmıştır. EABF ve EBF değerlerini hesaplamak için beş-parametreli geometrik dizi (G-P) yaklaşımı ve ANSI/ANS-6.4.3-1991 standart veri arşivi kullanılmıştır. EABF ve EBF değerleri, gelen foton enerjisinin ve nüfus etme derinliğinin bir fonksiyonu olarak incelenmiştir. İki örnek için elde edilen sonuçların birbirleriyle uyumlu olduğu bulunmuştur. Bu uyumluluk, her ne kadar kimyasal kompozisyonlarda farklılıklar olmasına rağmen, iki örnekte de yer alan silisyum dioksit (SiO_2) kristalinin baskınlığından ileri geldiği söylenebilir. Ayrıca obsidyen cevherlerinin EABF ve EBF değerlerinin gelen foton enerjisinin ve nüfus etme derinliğinin değişimiyle önemli bir şekilde değiştiği bulunmuştur. Bu değişimler, farklı enerji bölgelerinde farklı foton etkileşim süreçlerinin hâkimiyeti nedeniyedir. Bu çalışmada sunulan sonuçların, doğal siyah obsidyen cevherlerinde soğurulan radyasyon dozunun değerlendirilmesinde yararlı olacağı beklenilmektedir.

Determination of Build-up Factors for Natural Black Obsidian Ores

Abstract

Natural black obsidian ores extracted from Artvin and Van were used in this study. The chemical compositions of both obsidian ore were determined using an energy-separated X-ray fluorescence spectrometer (EDXRF) with a wavelength-separated X-ray fluorescence spectrometer (WDXRF), respectively. The gamma-ray energy absorption buildup factors (EBF) and dose buildup factors (EBF) of these natural samples were calculated for 16 types of penetration depths in 0,5-40 mfp depth region and the photon energy range of 0,015-15 MeV. The five-parameter geometric progression (G-P) fitting approximation and the ANSI/ANS-6.4.3-1991 (American National Standard) standard data archive were used to calculate EABF and EBF values. The EABF and EBF values were examined as a function of incident photon energy and penetration depth. The results obtained for the two samples were found to be consistent with each other. This compatibility can be said to be due to the dominance of the silicon dioxide (SiO_2) crystals in both samples, although there are differences in the chemical composition. It has also been found that the EABF and EBF values of obsidian ores vary significantly with the change of the incident photon energy and the penetration depth. These changes are due to the dominance of different photon interaction processes in different energy regions. The results presented in this study are expected to be useful in assessing the radiation dose absorbed in natural black obsidian ores.

© Afyon Kocatepe Üniversitesi

1. Giriş

Volkan camı olarak bilinen ve yanardaşların ani şekilde soğuması ile doğal bir şekilde meydana gelen volkanik kayaç türüne obsidyen ya da obsidiyen adı verilir. Volkanik kökenli yarı değerli bir doğal taş olan obsidyen, insanın atom numarasına en uygun taş

olması ve içerdiği zengin mineraller nedeniyle sağlık merkezleri tarafından tercih edilir. Günümüzde alternatif tıp, yardımcı tedavi, spa, kozmetik ve mücevherat alanlarında da yoğun bir kullanım potansiyeline sahiptir. Bazı obsidyenlerin dozimetri için iyi bir fosfor olduğu kanıtlanmıştır. Dozimetreler

olarak ve laboratuvar kaynaklarının kalibrasyonunda kullanılmaları önerilmiştir (Göksu *et al.* 1988). Obsidyenlerin kompozisyonunda değişiklik olmasına rağmen, içeriğinin yaklaşık % 80'lik kısmını SiO_2 oluşturur. Obsidyen kayacı, genellikle siyah bir renge sahiptir, cam parlaklığında ve yarışaydam görünümdedir. Kayaçlar geçirdikleri evreler sonucunda renk değiştirebilirler; gri (külrengi), yeşil, kahverengi, kırmızı, mavi ve altın sarısı gibi renklere dönüşebilirler. Ancak bazı obsidyenler, flaşörden çıkan ışık renkleri gibi yanardöner bir görünümünde olup, bu sarı-mavi-yeşil-kırmızı renk karışımına sahip olanlarına gökkuşağı obsidyenı adı verilir. Bunun dışında kahverengi-kırmızı karışımı renkte olan ve üzerinde siyah lekeler bulunan cinsine maun/akaju obsidyenı; siyah veya koyu yeşil zemin üzerine kar yağılış görünüme sahip olanlarına kar tanesi obsidyenı adları verilmiştir. Ülkemizde siyah obsidyen Erciş-Van ve Artvin; yeşil obsidyen Nemrut Dağı-Tatvan, kırmızı obsidyen İkizdere-Rize civarında çıkartılmaktadır. Hasan Dağı'nda çıkarılan obsidyen cevherinde yoğun demir minerallerine rastlanmıştır. İkizdere'de çıkarılan obsidyen cevherinde ise altın mineralleri tespit edilmiştir. Bunun dışında ülkemizde; Kars, Ağrı Dağı ve civarı, Pasinler bölgesinde de obsidyen cevherlerine rastlanmıştır. Dolayısıyla Türkiye obsidyen cevheri rezervi açısından oldukça zengin bir ülkedir.

Gama-işini yiğılma faktörleri konusu uzun süreden beri çok farklı materyaller üzerinde yaygın bir şekilde araştırılmaktadır. Bu bağlamda camlar (Sayyed *et al.* 2017); barit, manyetit, limonit, hematit ve serpantin gibi çeşitli cevherler (Oto *et al.* 2015); bazalt kaya örnekleri (Karabul *et al.* 2015); dozimetrik malzemeler (Kurudirek, 2014); termoluminesans dozimetrik malzemeler (Manohara *et al.* 2010, Kucuk *et al.* 2013); topraklar (Dhillon *et al.* 2012); seramikler (Singh *et al.* 2013); çözüçüler (Singh *et al.* 2008); polimerler (Singh *et al.* 2009); bazı bor bileşikleri (İçelli *et al.* 2013) ve sıva betonları (Singh *et al.* 2010) gibi farklı malzemelerde gama işini yiğılma faktörü ile ilgili başarılı çalışmalara literatürde rastlamak mümkündür. Bu araştırmaların çoğu radyasyon zırh ve koruma açısından yapılmıştır. Yiğılma faktörlerinin bilinmesi, zırh tasarımının yanı sıra radyasyon dozimetrisinde de önemlidir. Yiğılma faktörü, saçılım fotonlarının

katmasını içerecek şekilde çarpışma yapmamış fotonların cevabını düzeltten bir çarpım faktördür. Böylece yiğılma faktörü, bir ortamda herhangi bir noktada belirli bir radyasyon miktarının toplam değerinin, çarpışma yapmaksızın aynı noktaya ulaşan radyasyondan bu değere katkısının oranı olarak tanımlanır. Yiğılma faktörleri, zayıflatıcı ortamının atom numarasına, gama-işinlerinin ortam içindeki ortalama serbest yol (mfp) uzunluklarına, gama-işinlerinin enerjilerine, radyasyon kaynağının ve zırh ortamının geometrik şekline bağlıdır. Genellikle yiğılma faktörleri, enerji soğurma yiğılma faktörü (EABF) ve doz yiğılma faktörü (EBF) olmak üzere iki tiptir. EABF, soğurucu ortamda birim hacimde soğurulan belli bir enerjinin, aynı ortamda saçılma yapmamış radyasyonun soğurulan belli bir enerjisine oranı olarak tanımlanır ve detektör cevap fonksiyonu materyal içinde soğurulanındır. EBF, enerji soğurma yiğılma faktörünün özel bir durumudur. Soğurucu ortam hava alınır ve enerji cevap fonksiyonu havada soğurulanındır (ANSI/ANS-6.4.3, 1991).

Bu çalışmada, Artvin ve Erciş-Van yörelerinden çıkarılan doğal siyah obsidyen cevherleri kullanılmıştır. Doğal siyah obsidyen cevherlerinin görünüsü Şekil 1'de verilmiştir. Literatürde bu obsidyen örneklerinin gama-işini yiğılma faktörlerine rastlanmamıştır. Soğurulan doz tahminleri için dozimetride obsidyen örneklerinin yiğılma faktörlerinin bilinmesi önemlidir. Dolayısıyla, incelenen obsidyen örnekleri için yiğılma faktörleri teorik olarak belirlenmiş ve bu makalede sunulmuştur.



Şekil 1. Doğal siyah obsidyen cevherlerinin görünüsü.

2. Materyal ve Metot

2.1. Obsidyenlerin Kimyasal Kompozisyonu

Artvin yöresinden alınan obsidyen (Obsidyen-A) cevherinin kimyasal kompozisyonunu belirlemek

icin X-ışını tüpüne sahip SPECTRO (X-LAB 2000) model bir enerji dağılımlı X-ışını floresan (EDXRF) spektrometresi kullanılmıştır. Obsidyen-A cevheri, tungsten bilyeli ögütücüde 100 mikronun altında ögütülmüş, ardından iki adet ölçüm örneği, eritş tablet olarak hazırlanmıştır. Bu tabletler EDXRF spektrometresiyle eritş yöntemiyle analiz edilmiştir. EDXRF analizleri (ana element kompozisyonları ve eser element analizleri), Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı (BUTAL)'nda gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Van ili Erciş ilçesi'nde bulunan obsidyen maden yatakları, dünyanın sayılı rezervleri arasında yer almaktadır. Bu çalışma için Van yöresinden alınan obsidyen (Obsidyen-V) cevherinin kimyasal kompozisyonunu belirlemek için Philips PW2404 model XRF spektrometresi kullanılmıştır. Obsidyen-V cevheri, WDXRF yarı-kantitatif element analizi yöntemi ile analiz edilmiştir (Int Kyn. 1). Bu numunelerin kimyasal bileşimleri Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1. Obsidyen-A ve Obsidyen-V cevherlerinin kimyasal kompozisyonları

Cevher	Kimyasal kompozisyon
Obsidyen-A	Al ₂ O ₃ : 13,3; CaO: 0,3; Fe ₂ O ₃ : 0,4; K ₂ O: 4,58; MgO: 0,3; MnO: 0,37; Na ₂ O: 3,6; P ₂ O ₅ : 0,3; SiO ₂ : 76,2; TiO ₂ : 0,3; Cr ₂ O ₃ : 0,35
Obsidyen-V	Al ₂ O ₃ : 15,4; BaO: 0,02; CaO: 0,338; Cl: 0,053; CoO: 0,004; Cr ₂ O ₃ : 0,005; Fe ₂ O ₃ : 1,071; Ga ₂ O ₃ : 0,002; K ₂ O: 3,332; MnO ₂ : 0,065; Na ₂ O: 2,149; Nb ₂ O ₅ : 0,003; NiO: 0,005; PbO: 0,004; Rb: 0,014; SO ₃ : 0,008; SiO ₂ : 77,431; SrO: 0,002; TiO ₂ : 0,051; Y ₂ O ₃ : 0,008; ZnO: 0,007; ZrO ₂ : 0,028

Tablo 1'den görüldüğü gibi Obsidyen-A cevherinin içerisinde %76,2 SiO₂ ve Obsidyen-V içerisinde ise % 77,431 SiO₂ yer almaktadır. Her iki örnekte SiO₂ içeriği birbirine yakın değerlere sahipken diğer kimyasal içeriğin farklılıklar gösterdiği görülmektedir.

2.2. Hesaplama Prosedürü

Obsidyen cevherlerinin gama-ışını EABF ve EBF değerlerini hesaplamak için 0,015–15 MeV foton enerji aralığı seçilmiş ve 0,5–40 mfp derinlik bölgesinde 16 çeşit nüfuz etme derinliği ele alınmıştır. Hesaplamlar için beş-parametreli geometrik dizi (G-P) yaklaşımı ve ANSI/ANS-6.4.3-

1991 standart veri arşivi kullanılmıştır. Hesaplama prosedürü, aşağıda alt başlıklarda belirtildiği gibi üç aşamada gerçekleştirilmiştir:

2.2.1. Eşdeğer Atom Numarası Hesabı

Eşdeğer atom numarası (Z_{eq}), madde ile radyasyon etkileşimi temsil eder ve soğurulan doz, yiğılma faktörü, enerji soğurma hesabında ve radyasyon zırh tasarımda göz önünde bulundurulması gereken yararlı bir parametredir. Ortam içinde fotonların yiğilmesi, Compton saçılması ile çoklu saçılma olaylarından kaynaklanmaktadır. Böylece Z_{eq} , Compton saçılma işleminden türetilir. Belirli bir materyal için Z_{eq} 'nın değeri, foton enerjisine bağlıdır. Z_{eq} hesabında, ilk olarak Compton kısmi kütle zayıflama katsayı değerleri $(\mu/\rho)_{Compton}$ ile toplam kütleye zayıflama katsayı değerleri $(\mu/\rho)_{Toplam}$, $Z=4'$ den $Z=40'$ a kadar olan elementler, Obsidyen-A ve Obsidyen-V cevherleri için 0,015–15 MeV foton enerji aralığında, WinXcom programı (Gerward *et al.* 2004) kullanılarak elde edilmiştir. Daha sonra $(\mu/\rho)_{Compton}/(\mu/\rho)_{Toplam}$ oranı, tüm elementler ve iki doğal siyah obsidyen cevheri için belirlenmiştir. Obsidyenler için Z_{eq} değerleri, seçilmiş bir enerjide belirlenen cevherin $(\mu/\rho)_{Compton}/(\mu/\rho)_{Toplam}$ oranı, aynı enerjide bir elementin karşılık gelen oranı ile eşleştirilerek hesaplanmıştır. Bulunan oran, bilinen elementler için iki oran arasında ise bu durumlar için Z_{eq} , aşağıdaki ara-değer-bulma formülü kullanılarak hesaplanmıştır:

$$Z_{eq} = \frac{Z_1(\log R_2 - \log R) + Z_2(\log R - \log R_1)}{\log R_2 - \log R_1} \quad (1)$$

Burada Z_1 ve Z_2 , sırasıyla R_1 ve R_2 oranlarına karşılık gelen elementlerin atom numaralarıdır. R , belli bir enerjide obsidyen cevheri için orandır. Örneğin Obsidyen-A cevherini ele alalım ve gelen foton enerjisini 2 MeV olarak düşünelim. Obsidyen-A için $(\mu/\rho)_{Compton}/(\mu/\rho)_{Toplam}$ oranı 0,9856 değerinde hesaplanır. Bu değer sırasıyla $Z_1=11$ ve $Z_2=12$ elementlerine karşılık gelen 0,9862 ve 0,9846 oranları arasında kalır. Bu değerler, Denklem (1)'de kullanılarak $Z_{eq}=11,389$ bulunur. Bu yöntemle Z_{eq}

değerleri, foton enerjisine bağlı olarak Obsidyen-A ve Obsidyen-V cevherleri için hesaplanmıştır.

2.2.2. GP Fit Parametre Hesabı

Obsidyen-A ve Obsidyen-V cevherlerine ait G-P fit parametreleri (yani a, b, c, d ve X_k), belirlenen Z_{eq} değerleri ve aşağıda verilen interpolasyon formülü kullanılarak hesaplanmıştır:

$$P = \frac{P_1 (\log Z_2 - \log Z_{eq}) + P_2 (\log Z_{eq} - \log Z_1)}{\log Z_2 - \log Z_1} \quad (2)$$

Burada Z_1 ve Z_2 , ele alınan enerjide obsidyen cevherinin Z_{eq} değerinin aralarında bulunduğu elementlerin atom numaralarıdır. P_1 ve P_2 , ele alınan enerjide sırasıyla Z_1 ve Z_2 atom numaralarına karşılık gelen G-P fit parametre değerleridir.

23 element (yani Be, B, C, N, O, Na, Mg, Al, Si, P, S, Ar, K, Ca, Fe, Cu, Mo, Sn, La, Gd, W, Pb ve U) için 0,015–15 MeV foton enerji aralığında, EABF ve EBF'nin G-P fit parametre değerleri, ANSI/ANS-6.4.3 standart referans veri tabanından alınmış ve Obsidyen-A ile Obsidyen-V cevherlerinin G-P fit parametre değerlerini hesaplamak için kullanılmıştır.

2.2.3. EABF ve EBF Hesabı

Ortamla ait GP fit parametreleri kullanılarak, 25 farklı foton enerjisi, 16 çeşit nüfuz etme derinliği için Obsidyen-A ve Obsidyen-V cevherlerinin EABF ve EBF değerleri, aşağıda verilen formüller yardımıyla hesaplanmıştır (Harima *et al.* 1986; Harima, 1993);

$$\begin{aligned} K \neq 1 \text{ için } B(E,x) &= 1 + \frac{(b-1)(K^x - 1)}{(K-1)} \\ K = 1 \text{ için } B(E,x) &= 1 + (b-1)x \end{aligned} \quad (3)$$

Burada $x \leq 40$ mfp için,

$$K(E,x) = cx^a + d \frac{[\tanh(x/X_k - 2) - \tanh(-2)]}{[1 - \tanh(-2)]} \quad (4)$$

Burada x , kaynaktan olan uzaklıktır ve b , 1 mfp'de yiğılma faktörünün değeridir. Parametre $K(E,x)$ 'in değişimi, foton doz çarpımını ve b değerini belirleyen 1 mfp'deki spektrumun şeklindeki değişimi temsil eder. Denklem (4), K 'nin x 'e

bağlılığını gösterir; a , c , d ve X_k , zayıflatıcı ortama ve kaynak enerjisine (E) bağlı fit parametreleridir (ANSI/ANS-6.4.3).

3. Bulgular

Obsidyen-A ve Obsidyen-V cevherlerinin EABF ile EBF değerlerinin hesaplanması için beş-parametrelî geometrik dizi (G-P) yaklaşımı uygulanmıştır. Bu yaklaşımın öncelikle obsidyen cevherleri için enerjiye bağlı olarak eşdeğer atom numaraları, Bölüm 2.2.1'de anlatılan prosedüre göre hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 2 ile Tablo 3'te verilmiştir. Daha sonra Obsidyen-A ve Obsidyen-V cevherleri için beş tane G-P fit parametre değerleri, Bölüm 2.2.2'de anlatılan prosedüre göre hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar sırasıyla Tablo 2 ile Tablo 3'te verilmiştir. Son olarak Obsidyen-A ve Obsidyen-V cevherleri için EABF ile EBF değerleri, Bölüm 2.2.3'te anlatılan prosedüre göre hesaplanmış ve elde edilen sonuçlar foton enerjisine ve ayrıca nüfus etme derinliğine göre incelenmiştir. Bunun için Obsidyen-A ile Obsidyen-V cevherleri için 0,015–15 MeV enerji aralığında ve 0,5–40 mfp derinlik bölgesinde, EABF ve EBF değerlerinin foton enerjisile değişimi Şekil 2'de çizilmiştir. Bu şekilde açıkça görülmektedir ki, EABF ile EBF değerlerinin foton enerjisine karşı eğilimi benzerdir ve 10^0 mertebeden 10^3 mertebede kadar değerlere ulaşır. EABF ve EBF değerleri, önce artan foton enerjisile artar ve orta foton enerjilerinde maksimum değere ulaşır, sonra artan foton enerjisile tekrar azalmaya başlar. Çok düşük foton enerjilerinde yiğılma faktörü değerlerinin oldukça küçük olduğu görülür. Bu durum, obsidyen cevheri içinde düşük enerjili fotonların fotoelektrik yapma olasılığının daha baskın olduğu şeklinde yorumlanabilir. Çünkü düşük enerjili fotonlar ortam içine tüm enerjilerini aktararak soğurulurlar. Compton saçılması, orta enerji bölgesinde ana foton etkileşme işlemidir. Bu süreçte fotonlar tamamen yok olmaz, sadece enerjileri azalar. Yani bu süreç, daha çok sayıda saçılmış fotonlar ile sonuçlanır. Bu durum obsidyen cevheri içinde fotonların yiğilmasında artışa neden olur. Böylece EABF ve EBF değerleri, orta enerjilerde büyük değerlere ulaşır. Çünkü yiğılma faktörünü belirleyen etkileşme Compton saçılmasıdır. Buradan saçılma yapmış fotonların enerji spektrumuna katkısının orta enerji bölgesinde oldukça büyük olduğu sonucuna varılabilir. Fotoelektrik olayına benzer şekilde yüksek foton enerjilerinde yiğılma faktörü değerleri küçülür. Çünkü yüksek enerjili fotonların ortam

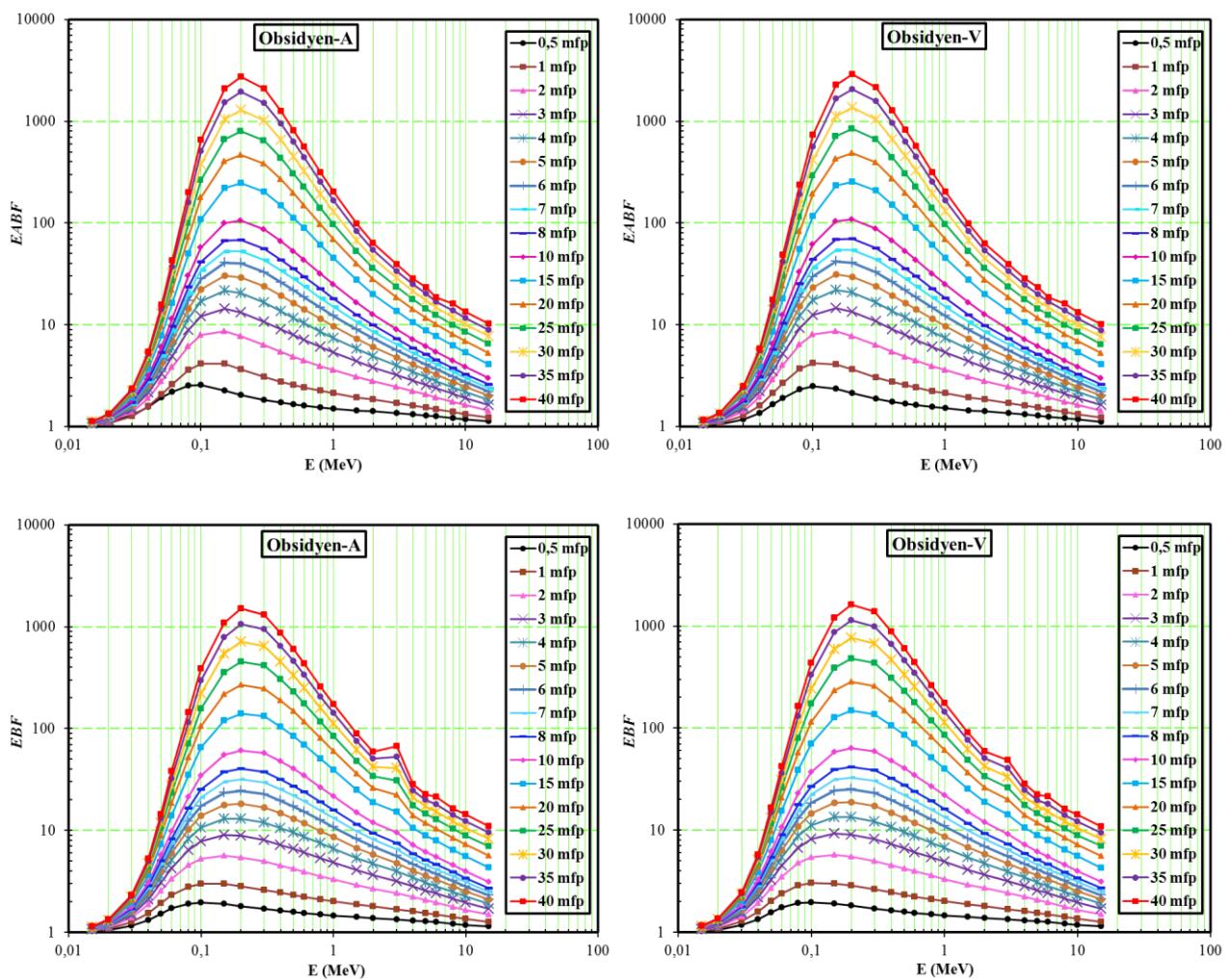
incede çift oluşum yapma olasılığı daha baskındır. Bu durum fotonların güçlü absorpsiyon işlemiyle sonuçlanır. Dolayısıyla yüksek foton enerji bölgesinde çift oluşum olayının baskınılığı ile yiğılma faktörü değerleri yine azalır.

Tablo 2. Obsidyen-A cevherinin 0,015-15 MeV enerji aralığında, eşdeğer atom numaraları ve EABF ile EBF için G-P fit parametre değerleri

E(MeV)	Z _{eq}	EABF				EBF			
		b	c	a	X _k	d	b	c	a
0,015	12,331	1,034	0,388	0,221	12,35	-0,1458	1,034	0,399	0,209
0,02	12,410	1,081	0,394	0,209	14,42	-0,1086	1,077	0,416	0,196
0,03	12,484	1,260	0,430	0,198	14,38	-0,1069	1,256	0,436	0,193
0,04	12,510	1,571	0,523	0,158	15,47	-0,0850	1,546	0,529	0,155
0,05	12,524	2,066	0,595	0,140	14,80	-0,0797	1,921	0,651	0,111
0,06	12,518	2,597	0,729	0,094	14,57	-0,0660	2,320	0,743	0,088
0,08	12,492	3,588	0,992	0,016	12,89	-0,0239	2,794	0,981	0,020
0,1	12,450	4,136	1,222	-0,036	13,44	0,0005	2,985	1,174	-0,023
0,15	12,354	4,114	1,537	-0,093	13,79	0,0299	2,976	1,419	-0,069
0,2	12,289	3,661	1,655	-0,111	13,89	0,0383	2,828	1,513	-0,084
0,3	11,976	3,055	1,705	-0,120	14,16	0,0424	2,600	1,566	-0,094
0,4	12,026	2,752	1,647	-0,113	14,52	0,0375	2,436	1,540	-0,093
0,5	11,968	2,552	1,598	-0,107	14,43	0,0366	2,316	1,506	-0,089
0,6	11,962	2,415	1,545	-0,100	14,58	0,0344	2,222	1,474	-0,086
0,8	11,964	2,238	1,450	-0,086	14,82	0,0300	2,101	1,402	-0,076
1	11,969	2,115	1,378	-0,075	15,11	0,0268	2,005	1,350	-0,069
1,5	11,918	1,940	1,249	-0,053	14,49	0,0202	1,868	1,233	-0,049
2	11,389	1,841	1,158	-0,035	14,62	0,0127	1,792	1,154	-0,034
3	11,264	1,703	1,053	-0,010	11,77	-0,0008	1,681	1,058	-0,004
4	11,274	1,612	0,986	0,008	13,53	-0,0112	1,604	0,993	0,006
5	11,296	1,544	0,939	0,022	12,78	-0,0188	1,537	0,951	0,018
6	11,280	1,478	0,929	0,024	15,81	-0,0275	1,491	0,920	0,029
8	11,273	1,386	0,905	0,033	12,19	-0,0232	1,406	0,902	0,033
10	11,267	1,320	0,901	0,034	14,11	-0,0276	1,346	0,879	0,042
15	11,252	1,227	0,880	0,043	14,57	-0,0376	1,260	0,829	0,062

Tablo 3. Obsidyen-V cevherinin 0,015-15 MeV enerji aralığında, eşdeğer atom numaraları ve EABF ile EBF için G-P fit parametre değerleri

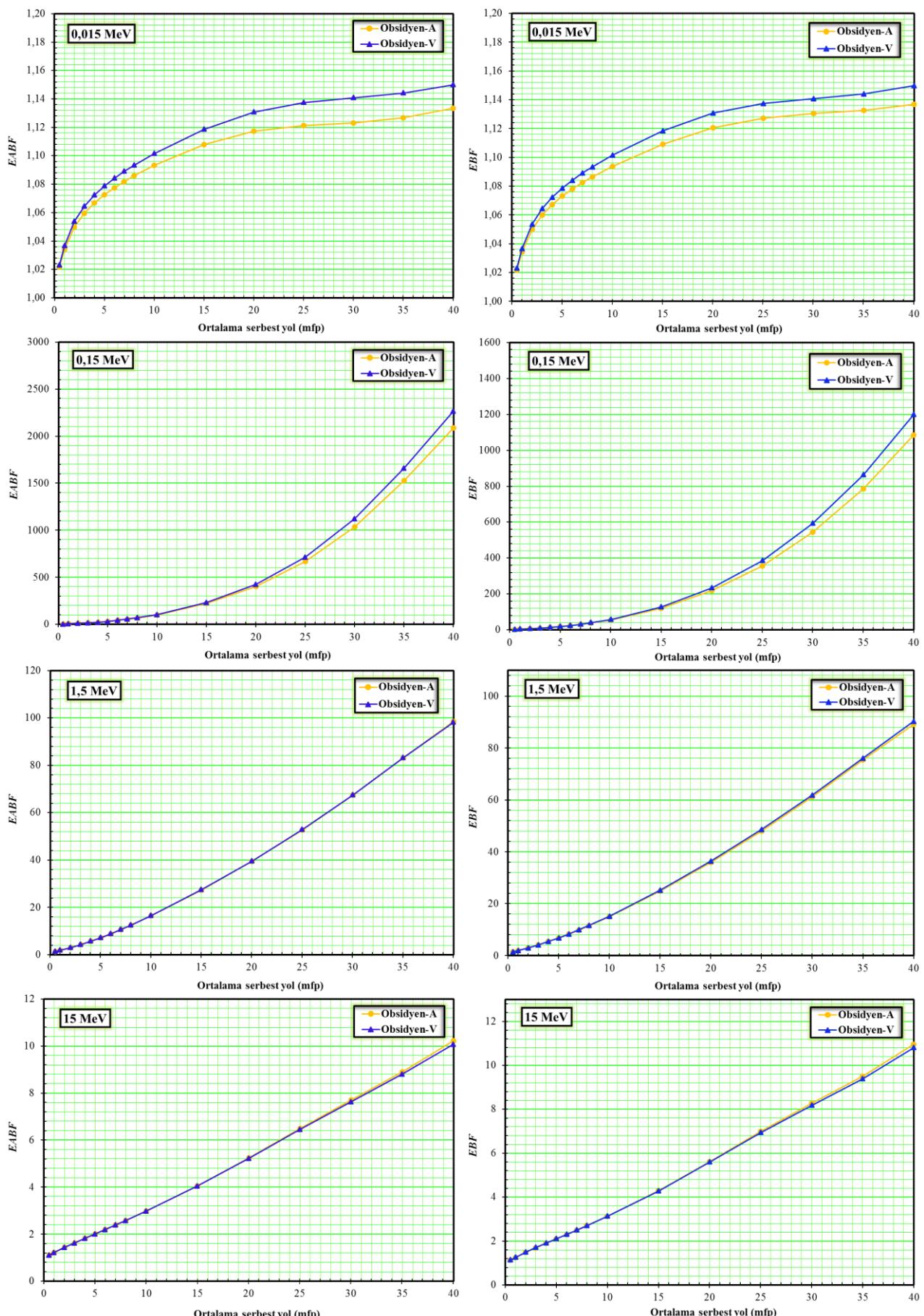
E(MeV)	Z _{eq}	EABF				EBF			
		b	c	a	X _k	d	b	c	a
0,015	12,041	1,037	0,399	0,212	13,36	-0,1348	1,037	0,401	0,211
0,02	12,143	1,085	0,415	0,193	14,46	-0,0995	1,082	0,431	0,184
0,03	12,212	1,279	0,438	0,194	14,22	-0,1035	1,274	0,443	0,191
0,04	12,278	1,604	0,538	0,151	15,17	-0,0803	1,578	0,542	0,150
0,05	12,294	2,131	0,607	0,135	13,91	-0,0751	1,998	0,643	0,117
0,06	12,292	2,675	0,751	0,087	13,62	-0,0601	2,384	0,765	0,081
0,08	12,278	3,669	1,020	0,009	14,28	-0,0201	2,861	1,006	0,014
0,1	12,258	4,188	1,249	-0,041	12,86	0,0037	3,034	1,197	-0,028
0,15	12,156	4,106	1,567	-0,099	13,44	0,0335	3,007	1,438	-0,072
0,2	12,068	3,652	1,677	-0,115	13,72	0,0404	2,849	1,531	-0,087
0,3	11,752	3,048	1,720	-0,122	14,10	0,0436	2,613	1,581	-0,097
0,4	11,894	2,748	1,654	-0,114	14,47	0,0383	2,441	1,546	-0,094
0,5	11,866	2,550	1,602	-0,108	14,42	0,0371	2,320	1,511	-0,090
0,6	11,786	2,413	1,549	-0,101	14,58	0,0348	2,228	1,478	-0,087
0,8	11,664	2,234	1,456	-0,087	14,83	0,0308	2,106	1,408	-0,077
1	11,583	2,114	1,382	-0,076	15,01	0,0274	2,012	1,352	-0,069
1,5	11,167	1,937	1,252	-0,054	14,32	0,0204	1,877	1,234	-0,049
2	11,239	1,842	1,157	-0,034	14,67	0,0126	1,793	1,154	-0,034
3	11,120	1,705	1,051	-0,009	11,15	-0,0010	1,683	1,057	-0,008
4	11,103	1,613	0,984	0,009	13,30	-0,0117	1,605	0,993	0,006
5	11,129	1,543	0,943	0,020	12,72	-0,0167	1,536	0,954	0,017
6	11,123	1,478	0,929	0,024	15,90	-0,0273	1,493	0,917	0,030
8	11,107	1,387	0,904	0,033	12,24	-0,0233	1,406	0,902	0,033
10	11,107	1,322	0,897	0,035	14,00	-0,0282	1,346	0,877	0,043
15	11,090	1,226	0,888	0,040	14,67	-0,0345	1,262	0,825	0,063



Şekil 2. Obsidyen cevherleri için foton enerjisiyle yiğılma faktörlerinin değişimi.

Obsidyen-A ile Obsidyen-V cevherlerinin EABF ve EBF değerlerinin ortalama serbest yola göre değişimi Şekil 3'de çizilmiştir. Bu şeviden açıkça görülmektedir ki, rastgele seçilmiş foton enerjilerinde (yani 0,015 MeV; 0,15 MeV; 1,5 MeV; 15 MeV) ve 0,5–40 mfp derinlik bölgesinde, incelenen obsidyen cevherleri için nüfuz etme derinliği arttıkça yiğılma faktörleri artar. Bu durum saçılımış fotonların sayılarındaki artış nedeniyedir. Yiğılma faktörlerinin maksimum değerleri, en büyük nüfuz etme derinliği olan 40 mfp'de elde edilmiştir.

Sonuç olarak, Obsidyen-A ile Obsidyen-V cevheri için yiğılma faktörlerinin, gelen foton enerjisinin ve nüfus etme derinliğinin değişimiyle önemli bir şekilde değiştiği bulunmuştur. Bu değişimler, örneklerin farklı kimyasal kompozisyonlarıyla birlikte, farklı enerji bölgelerinde farklı foton etkileşim işlemlerinin baskınlığı nedeniyedir. Van yöresinden çıkarılan obsidyen örneğinde fotonların kısmen daha fazla yiğildiği bulunmuştur.



Şekil 3. Seçilmiş foton enerjilerinde yiğılma faktörlerinin ortalama serbest yola (mfp) göre değişimi.

4. Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, Obsidyen-A ve Obsidyen-V cevherlerinin gama-ışını EABF ile EBF değerleri, beş parametreli geometrik dizi (G-P) yaklaşımına göre hesaplanmış ve yiğılma faktörleri, gelen foton enerjisi ile nüfus etme derinliğinin bir fonksiyonu olarak değerlendirilmiştir. EABF ve EBF değerlerinin gelen foton enerjisini ve nüfus etme derinliğinin değişimiyle önemli bir şekilde değiştiği bulunmuştur. Bu değişimler, farklı enerji bölgelerinde farklı foton etkileşim süreçlerinin hâkimiyeti nedeniyedir. İki örnek için elde edilen sonuçların birbirleriyle uyumlu olduğu görülmüştür. Bu uyumluluk, her ne kadar kimyasal kompozisyonlarda farklılıklar olmasına rağmen, iki örnekte de yer alan silisyum dioksit (SiO_2) kristalinin baskınılığından ileri geldiği söyleyebilir. Ayrıca bu çalışmada sunulan sonuçların, doğal siyah obsidyen cevherlerinde sağlanan radyasyon dozunun değerlendirilmesinde yararlı olacağı beklenilmektedir.

Teşekkür

Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Komisyonu tarafından OUAP(F)-2015/31 numaralı proje kapsamında kısmen desteklenmiştir.

Kaynaklar

ANSI/ANS-6.4.3. 1991. American Nuclear Society, Gamma-ray attenuation coefficients and build-up factors for engineering materials, La Grange Park, Illinois.

Dhillon, J.S., Singh, B. and Sidhu, G.S., 2012. Gamma ray photon energy absorption buildup factor study in some soils. *Journal of Applied Physics*, **1**, 6, 14–21.

Gerward, L., Guibert, N., Jensen, K.B. and Levring, H., 2004. WinXCom-A program for calculating X-ray attenuation coefficients. *Radiation Physics and Chemistry*, **71**, 653–654.

Göksu, H.Y., Regulla, D.F., Vogenauer, A. and Wieser, A., 1988. Dose dependent TL fading of obsidians. *Nuclear Tracks and Radiation Measurements*, **14**, 143–147.

Harima, Y., Sakamoto, Y., Tanaka, S., Kawai, M., 1986. Validity of geometric progression formula in approximating gamma-ray buildup factors. *Nuclear Science and Engineering*, **94**, 24–35.

Harima, Y., 1993. An historical review and current status of buildup factor calculations and applications. *Radiation Physics and Chemistry*, **41**, 631–672.

İçelli, O., Mann, K.S., Yalçın, Z., Orak, S. and Karakaya, V., 2013. Investigation of shielding properties of some boron compounds. *Annals of Nuclear Energy*, **55**, 341–350.

Karabul, Y., Susami L.A., İçelli, O. and Eyecioğlu, Ö., 2015. Computation of EABF and EBF for basalt rock samples. *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, **797**, 29–36.

Kucuk, N., Manohara, S.R., Hanagodimath, S.M. and Gerward, L., 2013. Modeling of gamma ray energy-absorption buildup factors for thermoluminescent dosimetric materials using multilayer perceptron neural network: A comparative study. *Radiation Physics and Chemistry*, **86**, 10–22.

Kurudirek, M., 2014. Photon buildup factors in some dosimetric materials for heterogeneous radiation sources. *Radiation and Environmental Biophysics*, **53**, 175–185.

Manohara, S.R., Hanagodimath, S.M. and Gerward, L., 2010. Energy absorption buildup factors for thermoluminescent dosimetric materials and their tissue equivalence. *Radiation Physics and Chemistry*, **79**, 575–582.

Oto, B., Yıldız, N., Akdemir, F. and Kavaz, E., 2015. Investigation of gamma radiation shielding properties of various ores. *Progress in Nuclear Energy*, **85**, 391–403.

Sayyed, M.I., Qashou, S.I. and Khattari, Z.Y., 2017. Radiation shielding competence of newly developed $\text{TeO}_2\text{-WO}_3$ glasses. *Journal of Alloys and Compounds*, **696**, 632–638.

Singh, P.S., Singh, T. and Kaur, P., 2008. Variation of energy absorption buildup factors with incident photon energy and penetration depth for some commonly used solvents. *Annals of Nuclear Energy*, **35**, 1093–1097.

Singh, T., Kumar, N. and Singh, P.S., 2009. Chemical composition dependence of exposure buildup factors for some polymers. *Annals of Nuclear Energy*, **36**, 114–120.

Singh, S., Ghumman, S.S., Singh, C., Thind, K.S. and Mudahar, G.S., 2010. Buildup of gamma ray photons in flyash concretes: A study. *Annals of Nuclear Energy*, **37**, 681–684.

Singh, T., Kaur, G. and Singh P., 2013. Study of gamma ray exposure buildup factor for some ceramics with photon energy, penetration depth and chemical composition. *Journal of Ceramics*, **2013**, 1–6.

Internet kaynakları

1-<http://www.obsidyen.com.>, (22.03.2017)